PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10328989 A

(43) Date of publication of application: 15.12.98

(51) Int. CI B24B 9/00 H01L 21/304

(21) Application number: 09159261

21) Application number: 03133201

(22) Date of filing: 02.06.97

(71) Applicant: SPEEDFAM CO LTD

(72) Inventor: HAKOMORI SHIYUNJI

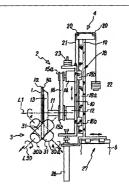
(54) WAFER EDGE MIRROR POLISHING METHOD AND DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To miniaturize a device by reducing plane space occupied by a wafer at the time of edge polishing.

SOLUTION: A wafer 1 of disc shape with charmfered peripheral edges 1a on both front and rear faces is held vertically and rotated around a horizontal axis L1. Two cylindrical polishing drums 30a, 30b provided with working faces 31 at the periphery are rotated around the respective axes L30 while being inclined in a direction along the edges 1a of the front and rear faces of the wafer 1, and at the same time, the edges 1a of the front and rear faces of the wafer 1 are individually and simultaneously brought into contact with the working faces of two polishing drums 30a, 30b for polishing.

COPYRIGHT: (C)1998.JPO



(19)日本國特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-328989

(43)公開日 平成10年(1998)12月15日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	
(31)1110(31	Br03 1112 4	DO 4D 0/00	601H
B24B 9/00	601	B24B 9/00	00111
D24D 0/00		220 4 7 01/004	321E
*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	221	HO1L 21/304	3212

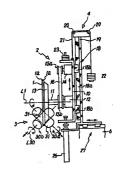
		家館查審	未請求 請求項の数15 FD (全 7 頁)	
(21)出願番号	特願平9 -159261	(71) 出顧人	000107745 スピードファム株式会社	
(22)出顧日	平成9年(1997)6月2日	神奈川県綾瀬市早川2647 (72)発明者 箱 守 駿 二 東京都目黒区下目黒4-22-16		
		(74)代理人	弁理士 林 宏 (外1名)	

(54) 【発明の名称】 ウエハエッジの鏡面研磨方法及び装置

(57)【要約】

【課題】 エッジの研磨加工時にウエハが占める平面的 スペースを小さくして装置の小形化を図る。

【解決手段】 面取りした外周エッジ1 a を表裏両面に 有する円板形のウエハ1を、鉛直に保持して水平軸線1.1 の回りに回転させると共に、研磨のための作業面31を 外周に備えた2つの円筒形の研磨ドラム30a, 30b を、ウエハ1の表裏面のエッジ1a, 1aに沿う方向に 傾斜させてそれぞれの軸線130 の回りに回転させなが ら、上記ウエハ1の表裏面のエッジ1a, 1aを2つの 研磨ドラム30a, 30bの作業面31, 31に個別に 且つ同時に接触させて研磨する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】面取りした外周エッジを有する円板形ウエ ハを、鉛直に保持して水平軸線の回りに所要の速度で回 転させながら、上配エッジを回転する作業面に接触させ て饒面研磨することを特徴とするウエハエッジの鏡面研 磨方法。

1

【請求項2】請求項1に記載の研磨方法において、上記 ウエハの表裏面のエッジを、該エッジの接線方向に回転 する2つの作業面に個別に且つ同時に接触させて研磨す ることを特徴とするもの。

【請求項3】面取りした外周エッジを表裏両面に有する 円板形のウエハを、鉛直に保持して水平軸線の回りに回 転させると共に、研磨のための作業面を外周に備えた2 つの円筒形の研磨ドラムを、ウエハの表裏面のエッジに 沿う方向に傾斜させてそれぞれの軸線の回りに回転させ ながら、上記ウエハの表裏面のエッジを2つの研磨ドラ ムの作業面に個別に且つ同時に接触させて鏡面研磨する ことを特徴とするウエハエッジの鏡面研磨方法。

【請求項4】請求項2又は3に記載の研磨方法におい て、上記2つの作業面を、鉛直に保持されたウエハの下 20 半部の位置でエッジに接触させて研磨することを特徴と するもの。

【請求項5】請求項1乃至4の何れかに記載の研磨方法 において、上記作業面を、エッジとの接触位置を変える ためウエハに対して相対的に変移させる工程を含むも

【請求項6】面取りした外周エッジを有する円板形ウエ ハを、鉛直に保持して水平軸線の回りに回転させるウエ ハ保持手段と、

上記ウエハのエッジに接触可能な角度に傾斜させて配設 30 された、該エッジを鏡面研磨するための1つ以上の作業 面と、を有することを特徴とするウエハエッジの鏡面研 磨装骨。

【請求項7】請求項6に釈戯の研磨装置において、ウエ ハの表裏面面に形成された外周エッジに個別に且つ同時 に接触可能な、各エッジの接線方向に回転自在の2つの 作業面を備えていることを特徴とするもの。

【請求項8】面取りした外周エッジを表裏両面に有する 円板形ウエハを、鉛直に保持して水平軸線の回りに回転 させるウエハ保持手段と、

上記ウエハの表裏面のエッジに沿う方向に傾斜させて配 設され、それぞれの軸線の回りで駆動回転自在の、外周 面に上記エッジを研磨するための作業面を備えた2つの 円筒形研磨ドラムと、を有することを特徴とするウエハ エッジの鏡面研磨装置。

【請求項9】請求項7又は8に記載の研磨装置におい て、上記2つの作業面が、鉛直に保持されたウエハの下 半部において外周エッジと接触する位置に配置されてい ることを特徴とするもの。

【諸求項10】請求項9に記載の研磨装置において、上 50 【0004】しかしながら前者の方法は、円板形のウエ

記ウエハ保持手段をウエハの軸線方向に移動自在とする ことにより、ウエハ表裏面のエッジが2つの作業面に均 等に接触できるようにしたことを特徴とするもの。

【請求項11】請求項6乃至10の何れかに記載の研磨 装置において、上記作業面が、エッジとの接触位置を変 えるためにウエハに対して相対的に変移可能であること を特徴とするもの。

【請求項12】請求項8乃至11の何れかに記載の研磨 装置において、2つの研磨ドラムの作業面をエッジが食 10 い込み得る程度に柔軟な面とし、該作業面へのエッジの 食い込みによってウエハの外層面を同時に研磨可能とし たことを特徴とするもの。

【請求項13】請求項6乃至11の何れかに記載の研磨 装置において、ウエハの外周面を研磨するための第3の 作業面を有することを特徴とするもの。

【請求項14】請求項6乃至13の何れかに記載の研磨 装置において、該研磨装置が、研磨加工中にウエハを作 業面に常時一定の接触圧で押し付けるための接触圧設定 手段を有することを特徴とするもの。

【請求項15】請求項14に記載の研磨装置において、 上記接触圧設定手段が、ウエハ保持手段を直線的に上下 動自在に支持するリニアガイド手段と、上記ウエハ保持 手段に上向きの作用力を付与する付勢手段とを有し、こ れらウエハ保持手段の重力と付勢手段の作用力との差に よって接触圧を得ることを特徴とするもの。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体ウエハの外 周の雨取り加工されたエッジ部分を鏡面研磨(ポリッシ ユ)するための方法及び装置に関するものである。

[0002] 【従来の技術】シリコンウエハのような半導体ウエハ は、一般に、エッジのチッピング防止やエピタキシャル 成長時のクラウン防止等のためにその周縁部に面取り加 工が施される。この面取り加工は、ダイヤモンド砥石で 研削することにより行われるが、研削後に加工歪層が残 り易く、このような加工歪層が残っていると、ディバイ スプロセスにおいて熱処理を繰り返した時に結晶欠陥が 発生することがある。このため通常は、上記加工で層を 40 エッチングにより除去しているが、エッチング処理した 表面は波状やうろこ状の凹凸になって汚れが残り易く、 この汚れがディバイスプロセスにおいてウエハ全体に拡 散し、特性を劣化させる大きな原因となる。

【0003】そこで、近年では、ウエハの面取り加工し たエッジを鏡面研磨により平滑化するための技術が、ウ エハの表面の研磨とは全く別の技術として確立され、例 えば特開平1-71656号公報や特開平1-7165 7号公報等に開示されているように、エッジを研磨する ための幾つかの手段が提案されている。

ハを水平に保持して鉛値軟線の回りに回転させながら、 その表表阿面の外周エッジに回転する2つの研磨リング を接触させて研磨するものであるため、ウエハの保持に 大きな平面的スペースを必要とし、これによって装置が 大形化するという問題がある。特に最近では、直径が3 0cmや40cmというような大形のウエハの要求が出 てきているため、装置の大形化が一層大きな問題とな る。

【0005】これに対して後者の方法は、ウエハを面取り角度に応じた角度に傾斜させ、そのエッジを鉛値障線 100回りに回転する研磨ドラムの側面に押し付けて研磨するものであるため、前者の方法よりはウエハが占有する平面的スペースは小さくて済む。しかしながら、ウエハが大形である場合にはその平面的スペースを無視することはできない。しかも、ウエハの表裏両面にあるエッジを流れ作業で研磨する場合には、表面側のエッジを上記研磨ドラムの一側面に押し付けて研磨した後、ウエハを表裏反転させて研磨ドラムの大規側の位置に搬送し、この位置で裏面側のエッジを該研磨ドラムに押し付けて研磨しなければならないため、結果的に、表裏両面のエッ 20ジを研磨する際にウエハが占有する総合的な平面スペースは大きくなる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】 本発明の主たる課題は、エッジの研磨加工時にウエルが占める平面的スペースを小さくして装置の小形化を図ることにある。 本発明 の他の課題は、ウエハの表裏回面のエッジを簡単且つ確実し、即も効率良く研磨することができる小形化された研磨手段を得ることにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明は、面取りした外周エッジを有する円板形ウエハを、ウエハ保持手段によって館面に保持し、それを水平輸線の回りに所要の速度で回転させながら、外周のエッジを回転する作業面に接触させて領面所費することを特徴としている。

【0008】かくして本発明によれば、ウエハを縦向き に保持してエッジを配婚することにより、該ウエハを水 平又は斜めに保持して研婚する従来方法に比べ、研磨加 工時にウエハが占める平面的スペースを非常に小さくす ることができ、これによって装置を小形化することがで きる。特に、直径が30cmや40cmという大形のウ エハを加工する際に、該ウエハを続向きに保持する効果 は非常に大きい。

【0009】本発明においては、ウエハの表裏面のエッジを、接線方向に回転する2つの作業面に個別に且つ同時に接触させて研磨することが望ましく、これにより、一回の作業でウエハの両面の外周エッジを同時に効率良く研磨することができると共に、接触圧の変動がない安定した研磨を行うことができる。より具体的には、面取 50

りした外周エッジを両面に有する円板形ウエハを、鉛直 に保持して水平軸線の回りに回転させると共に、研磨の ための作業面を外周に備えた2つの円筒形研磨ドラム を、ウエハ両面のエッジに沿う方向に傾斜するように乱 置してそれぞれの軸線の回りに回転させながら、上配ウ エハの表裏面のエッジをこれら2つの研磨ドラムの作業 面側に且つ同時に接触させて顔面研磨することが望 ましい。

[0010] 上記2つの研磨ドラムは、鉛値に保持され たウエハの下半部の位置でエッジに接触させるようにす るのが好ましい。こうすることにより、研磨材スラリー の供給が簡単になると共に、供給した研磨材スラリーが すぐ下方に排出されてウエハの他の部分に付着すること が少ないため、該ウエハの汚れや傷等を生じるおそれが なくなる。

[0011] 本発明においては、上記ウエハ保持手段を ウエハの軸線方向に移動自在とすることにより、ウエハ 表表面の2つエッジが2つの作業面に歩等に接触できる ようにしている。また、本発明においては、作業面の偏 摩料を防ぐため、上配研磨ドラムをウエハに対して相対 的に変移させることにより、エッジとの接触位置を変え られるようにすることが望ましい。

【0012】更に、本発明の具体的な構成態様において は、研磨加工中にウエハを作業面に常時一定の接触圧で 押し付けられるようにするため、接触圧起定手段が設け られている。この接触圧設定手段は、ウエハ保持手段を 直線的に上下動自在なるように支持するリニアガイド手 段と、ウエハ保持手段に上向きの作用力を付与する付勢 手段とを有し、これらウエハ保持手段の重力と付勢手段 30 の作用力との差によって接触圧を得るようになってい る。

【0013】本発明の研磨装置はまた、2つの研磨ドラムの作業面をエッジが食い込み得る程度に柔軟な面として、該作業面へのエッジの食い込みによってウエハの外周面を同時に研磨可能とするようにしているが、ウエハの外周面を研磨するための第3の作業面を設けてることもできる。

[0014]

【発明の実施の形態】図1及び図2は、本発明に係る研 解接置の主要節である研鑽加工部の構成を概略的に示す ものである。この研欝装置は、上記研磨加工部の前後 に、未処理ウエハを該研磨加工部に供給するためのロー ディング部と、処理済ウエルを該研磨加工部から取り出 すためのアンローディング部と、各部の間でウエハの受 け渡しを行う施送手段などを備え、ウエルを一枚ずつ順 次送りながらそのエッジをポリッシュするように構成さ れている。しかしなから、上記研磨加工部以外の構成は と対すのあって、本発明の要旨とは無関係であるから、そ れらの図示及び説明は省曜する。

【0015】図において1は、 θなる角度(図3参照)

に面取りされた外周エッジ1 a, 1 a を表裏両面に有す る円板形の半導体ウエハ、2は該ウエハ1を鉛直に保持 して水平軸線の回りに所要の速度で回転させるウエハ保 持手段、3は該ウエハ保持手段2に保持されたウエハ1 のエッジ1a、1aを鏡面研磨するための研磨手段を示 している。

【0016】上記ウエハ保持手段2は、保持フレーム1 0に軸受部材12で回転自在に支持された水平な主軸1 1と、この主軸11の先端に固定された円形のチャック ヘッド13と、上記保持フレーム10に固定されたモー 10 タ14と、該モータ14の回転を上記主軸11に伝える プーリ15a. 15b及びベルト16からなる伝動手段 とを有している。ウエハ1は上記チャックヘッド13 に、バキュームチャックによって鉛直に且つ主軸11と 同軸状に保持され、エッジ1a, 1aの研磨加工中その 軸線1の回りに、例えば40~60秒に1回転程度のゆ っくりした速度で回転される。

【0017】なお、ウエハ1をパキュームチャックする ための機成として、上記チャックヘッド13には複数の 吸着穴が剥けられ、これらの吸着穴が図示しない真空源 20 に、上記主軸11内に設けた通孔及びロータリジョイン ト等を介してチューブにより接続されているが、 それら の図示は省略されている。

【0018】上記ウエハ保持手段2の保持フレーム10 は、ガイドレール18aとスライダ18bとからなるリ ニアガイド機構18を介して支持部材19に、直線的に 上下動自在なるように支持されている。そして、上記支 持部材19の上部には複数の滑車20が取り付けられ、 これらの滑車20に、一端が保持フレーム10に固定さ れたワイヤ21が巻き掛けられ、該ワイヤ21の他端に 30 ウエート22が吊り下げられ、このウエート22の重力 がウエハ保持手段2に上向きに作用するようになってい

【0019】上記リニアガイド機構18とウエート22 及びワイヤ21は、上記ウエハ1を研磨手段3の作業面 に加工中常に一定の接触圧で押し付けるための接触圧設 定手段4を構成するもので、上記ウエハ保持手段2の重 カとウエート22の重力との差によって所要の接触圧が 得られるようになっている。なお、ウエハ保持手段2の 重力が不足する場合は、保持フレーム10に加重用の補 40 助ウエート23を載置することもできる。

【0020】 上記ウエハ保持手段2の保持フレーム10 は、エアシリンダ等の昇降手段26に連結され、この昇 降手段26によって上下動自在となっており、チャック ヘッド13に対するウエハ1の供給又は取り出しは、該 ウエハ保持手段2が上昇した受け渡し位置において行わ れる。そして、上記昇降手段26と保持フレーム10と は、ウエハ保持手段2がウエハ1を受け取って下降し、 該ウエハ1が研磨手段3の作業面に接触したあとは、相 互にフリーになるように関係付けられており、これによ 50 てこのボール螺子37aと噛み合うナット部材37b

って、ウエハ1と研磨手段3との間に上記接触圧設定手 段4で設定された接触圧が作用するようになっている。 【0021】上記支持部材19は、研磨装置の機体6に リニアガイド機構27を介してウエハ1の軸線11方向に 直線的に移動自在なるように支持されており、これによ りウエハ1が、V字形に位置する2つの作業面31、3 1の両方に、その中央の位置で常に均等に接触できるよ うになっている。

【0022】上記研磨手段3は、外周面を研磨用の作業 面31とした2つの円筒形研磨ドラム30a, 30bで 構成されている。これらの研磨ドラム30a, 30b 該ウエハの両面のエッジ1 a、1 aに沿う方向に傾斜さ せて対称に配設することにより、それらを横から見た場 合に略V字形に交差して見えるような位置関係に設置さ れ、それぞれが軸線130の回りで回転自在且つ軸線130 方向に揺動自在となっている。そして、一方の研磨ドラ ム30aの作業面31がウエハ1の一方のエッジ1aに 接触し、他方の研磨ドラム30bの作業面31がウエハ 1の他方のエッジ1aに接触した状態で、エッジ1aの 接線方向に回転すると共に該エッジ1 a の幅方向に揺動 しながら、これら2つのエッジ1 a, 1 aを個別に且つ 同時に研磨するようになっている。上記研磨ドラム30 a、30bの回転方向は、エッジ1aの回転に対して順 方向であっても逆方向であっても良いが、研磨効率の点 からは逆方向回転でエッジと接触する方が好ましい。

【0023】また、上記各研磨ドラム30a, 30b は、図2に示すように、それぞれの軸線130 をウエハ1 の中心軸線1.1と交わる方向に向けることによってエッジ 1 aと南交する向きに配設されており、これにより作業 而31を、エッジ1aの全幅に確実に接触させることが できるようになっている。

【0024】具体的構成として上記各研磨ドラム30 a. 30 bは、図2に一方の研磨ドラム30 a について 代表的に示すように、ドラムフレーム32に軸受部材3 8により回転自在に支持されたドラム軸33の先端に取 り付けられ、このドラム軸33に連結されたモータ34 によって、例えば500~1000r. p. m. 程度の 速度で駆動されるようになっている。また、上記ドラム フレーム32は、機体6に取り付けられた支持部材35 に、リニアガイド機構36を介して研磨ドラム30aの 軸線130 方向に直線的に移動自在に支持され、研磨加工 時に揺動機機37によってゆっくりした速度で往復揺動 されるようになっている。

【0025】上記リニアガイド機構36は、支持部材3 5に設けられたガイド36aと、ドラムフレーム32に 取り付けられたスライダ36 bとからなっており、また 上記揺動機構37は、支持部材35に取り付けられたボ ール螺子37aと、ドラムフレーム32に取り付けられ と、上記ボール螺子37aを回転させるモータ37cと からなっている。上記支持部が35は、機体6に、研磨 ドラム30a,30bの傾斜角度を調整できる方向に傾 動自在に支持されていることが望ましい。

【0026】上配研磨ドラム30a,30bの作業面31は、圧縮性のある柔軟なバッドで形成することにより、図3に示すように、研修採製にウエハ10エッジ1aをこの作業面31に若干食い込んだ状態に接触させることができる。そしてこの結果、ウエハ1の外周面1bをこれらの研磨ドラム30a,30bで同時に研磨す10ることができる。しかし、研磨バッドの材質や接触圧等の条件によっては、阿図の右半部に示すように、研磨ドラムのウエハ1に対する傾斜角。をエッジ1aの面取角6と同じにした場合、作業面31へのウエハ1の食い込みが残くなって外属面1bを少ししか研磨することができず、2つの研磨ドラム30a,30bを合わせても外属面1bを全幅にわたり研磨することができない場合がある。

[0027] そこでこのような場合には、図3の左半部に示すように、2つの研磨ドラム30 a、30 bの傾斜20 角αをエッジ1 aの面取角6 より若干大きく設定することにより、該ウエハ1の外層部分を作業面31へ深く食い込ませて、1つの研磨ドラムで外周面1 bを全幅のほぼ1/2~2/3程度ずつ研磨できるようにすれば良く、この結果、2つの研磨ドラム30 a、30 bによってウエハ1の外周面1 bを全幅にわたり研磨することが可能となる。

【0028】上記2つの研磨ドラム30a、30bは、図1及び図2から明らかなように、ウエハ1の下半部においてエッジ1a、1aと接触するような位置に配数さ 30れており、これによってウエハが、各研磨ドラム30a、30bに実質的に上方から接触するようになっている。なお、図示した実施例では、2つの所磨ドラム30a、30bがウエハ1の中央から両側にほぼ45度ずつ離れた位置に配数されているが、それらはもう少しウエハ1の中央等りの位置。即ち、ウエハの真下に近い位置に相互に近接させて配置しても良い。そしてこの場合には、両研磨ドラムの時観23を、図2のようにウエハ1の中心時線別よと発達する方向に向けることなく、相互にす行行を両外に位置させても記載しても良い。40

[0029] 上記機成を有する研修装置において、被処理ウエハ1は、ウエル保持手段2のチャックヘッド13 に給宜に向けてチャックされ、水平輸銀加、回りに例えば40~60秒に1回転程度のゆっくりした速度で回転されながら、500~1000 г. p. m. 程度の速度で回転する2つの研磨ドラム30a、30bの作業面31に押し付けられることにより、表裏両面の外周エッジ1a、1aが何時に研磨される。この場合、図示しないノズルから作業面31に向けて研磨材スラリーが供給される。

[0030] 上記ウエハ1を各研磨ドラム30a,30 めの作業面31に押し付ける接触には、ウエハ保持手段 2の重力と、該ウエハ保持手段2に上向きに作用するウ エート22の重力との差によって得られるものであり、 それらは加工中席に一定に保たれる。

[0031] かくしてウエハ1を鉛直に保持した状態エッジ1 a、1 aを研欝することにより、該ウエハを水平又は斜めに保持して耐磨するだま。 研磨加工時にウエハが占める平面的スペースは非常に小さくなり、装置の小形化が実現する。

[0032] しかも、2つの研磨ドラム30a、30bを使用することにより、一回の件業でウエハ1の両面の外周エッジ1a、1aを同時に効率段、行勝することができるため、生産性にも勝れる。また、ウエハ1を縦向きにしてその下半部に2つの研磨ドラム30a、30bを触させて研磨するようにしているため、研磨材スラリーの供給が簡単であると共に、供給した研磨材スラリーがすぐ下方に排出されてウエハの他の部分に付着することが少ないため、該ウエハの汚れや傷等を生じるおそれもない。

【0033】更に、上記研磨ドラム30a、30bをそれぞれエッジ1aと直交する向きに配限することによって、それらの作業面31をエッジ1aに接線方向回転で接触させるようにしたので、例えば特牌平1-71657号の研磨装置のように、2つの研磨リングをエッジに幅方向回転で接触させた場合に生じあい、ウエハと両研磨リングとの間にウエハの引き込み方向又は押し出し方向の方が作用して、研磨状態や接触圧等が変化するといった不都合がなく、常に一定の接触圧のもとで安定的なエッジ研磨を行うことができる。

【0034】なお、上配実施例では、接触圧設定手段4 においてウエハ保持手段2を上向きに付勢する付勢手段 として、ウエート22を使用しているが、このウエート に代えて、圧力制御手段を備えたエアシリンダのよう な、他の適宜手段を用いることもできる。例えば、図1 に示されているような滑車20とワイヤ21及びウエート22を省略し、昇降用のシリンダ26に圧力制御手段 を接続して上配付勢手段として兼用することもできる。 【0035】また上配実施例では、2つの研磨ドラム3 0a,30bの作業面31にウエハ1を食い込ませるこ とによって、数ウエハの外周面11も同時に研磨できる ようにしているが、これとは別に、ウエハ1の外周面1 bを第3の作業面で研磨するように構成することもできる。

【0036】 この場合には、第3の作業面を備えた図4 及び図5に示すような外層所勝手段40が1設される。 この外層研勝手段40は、ウエハの輪線1上平行に配設 された水平なドラム輪41の先端に第3の水平研磨ドラ ム42を有し、この水平研磨ドラム42の外層面に上記 50 第3の作業面43が形成され、この第3作業面43がウ 0

a

エハ1の外周に上方から接触するようになっている。このとき水平研磨ドラム42は、その軸線方向に往復揺動することが望ましい。

【0037】上配ドラム輪41は、保持フレーム45上の輪受部材46に回転自在に支持され、該保持フレーム45に固定されたモータ47によりブーリ及びベルトからなる伝動手段48を介して駆動されるようになっており、該保持フレーム45は、ガイドレール50aとスライダ50bとからなるリニアガイド機構50を介して支持部材51に、直線的に上下動自在なるように支持されている。そして、上記大平研費ドラム42をウエハ1に押し付ける際の接触圧は、上記リニアガイド機構50とウエート53及びワイヤ54からなる、上述した接触圧設定手段4と同様の構成を有する接触圧設定手段52によって得られるようになっている。

[0038] 56は、保持フレーム45を上下動させる 昇降手段で、上記ウエハ保持手段2の昇降手段26と同 線に、水平研磨ドラム42の下降時に該研磨ドラム42 がウエハ1に接触したあとは、上記保持フレーム45と は相互にフリーになるように設定され、これによって、 上記接触工設定手段52で設定された接触圧が水平研磨 ドラム42とウエハ1との間に作用するようになってい る。

【0039】また、上記支持部材51は、リニアガイド 機構57とリンダ58とによって機体6に、ウエハ1 と平行する方向に移動自住に支持されており、これによ りウエハの非加工時には、該ウエハ1の受け渡しの邪魔 にならない特徴位置に移動するようになっている。

[0040] なお、上記ウエハ保持手段2と研磨手段3 及び外周研磨手段42は、実際に研修装置を製造する際 30 には互いに競合しないように設計、配置されることは当 然のことである。

【0041】また、上記実施例では、2つの作業面31を2つの研磨ドラム30a、30b上に個別に形成しているが、例えば、ウエハ1と平行な水平軸線の回りに回転自在に配設された1つの研磨ドラムの外周に台形状の研磨簿を切り、この研磨簿内にウエハの外周を嵌合させることにより、溝の両側壁を作業面としてウエハ表裏面のエッジを同時に研磨することもできる。

【0042】あるいは、外周に作業面を備えた1つの研 磨ドラムだけを散け、この研磨ドラムを、総向きに保持 されたウエハの表面側のエッジを研磨する第1研磨位置 と、裏面側のエッジを研磨する第2研磨位置とに内度変 更しながらエッジを研磨するまうにしても良い。この場 合、必要に応じてそれらの中間に、ウエハの外周面を研 勝する第3研磨位置を設けることもできる。

10

[0043]

「発明の効果」このように本発明によれば、ウエハを織向きに保持してエッジを研磨することにより、該ウエハ・を水平又は斜めに保持して研磨する従来方法に比べ、研磨加工時にウエハが占める平面的スペースを非常に小さくすることができ、装置の小形化を実現することができる。特に、直径が300mや40cmという大形のウエトを振向きに保持する効果は大きいものとなる。また、ウエハの表裏面のエッジを2つの作業面に優別に且つ同時に接触させて研磨することにより、一回の作業でウエハの両面の外周エッジを同時に効率良く研磨することとより、一回の作業でウエハの両面の外周エッジを同時に効率良く研磨すること

(図面の簡単な説明)

【図1】本発明の研磨装置における要部の構成を概略的 に示す側面図である。

【図2】図1の正面図で、異なる要部の構成を概略的に 示すものである。

【図3】 ウエハの外周エッジの研磨原理を説明するため の要部拡大図である。

【図4】本発明の研磨装置に用いられる外周研磨手段の 概略的構成を示す要部側面図である。

【図5】図4の正面図である。

0 【符号の説明】

1 ウエハ 1 a エッジ 1 b 外周面 2 ウエハ保持手 B

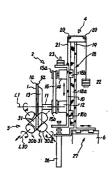
18 リニアガイド

4,52 接触圧設定手段 機構

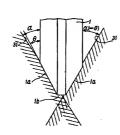
機能 2.1 ワイヤ 2.2 ウエート 3.0 a, 3.0 b 研磨ドラム 3.1 作業面

43 第3の作業面

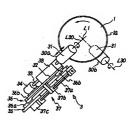
【図1】



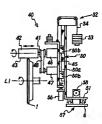
【図3】



【図2】



【図4】



【図5】

